EVALUATION OF THE FEL GAIN BY MEASUREMENT OF THE POWER DEVELOPMENT IN THE WIDE RANGE

Masaki Fujimoto #,A), Keigo KawaseA), Ryukou KatoA), Akinori IrizawaA), Fumiyoshi KamitsukasaA), Hiroki OhsumiA),

Masaki Yaguchi^{A)}, Shigeru Kashiwagi^{B)}, Shigeru Yamamoto^{C)}, Goro Isoyama^{A)}

^{A)} Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

8-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka, 567-0047

^{B)} Research Center for Electron Photon Science, Tohoku University

1-2-1 Mikamine, Taihaku, Sendai, Miyagi, 982-0826

^{C)} Institute of Materials Structure Science, KEK

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

Abstract

We have developed a new method to measure evolution of the FEL power using a silicon bolometer, which has a large dynamic range of detection with very high linearity. The detector has the time resolution of ~200 μ s, which is much longer than the FEL macropulse of a few μ s, so that it measures energy in the macropulse. The number of amplifications is changed by varying the macropulse length of the electron beam and energy in the FEL macropulse is measured at a wavelength ~100 μ m with the bolometer and appropriate Teflon absorbers. The development of the macropulse energy of FEL is measured over eight orders of magnitude from a very low power level close to the incoherent radiation up to the FEL power saturation. The temporal development of the FEL power is derived from the energy development as a function of the number of amplifications and then from the power development the FEL gain is derived with the number of amplifications. We measured some power developments with varying resonator length and evaluated the FEL gains at some resonator lengths. The maximum FEL gain thus evaluated is about 56 percent, which agrees with calculation by the Super-Mode theory.

広い強度領域での FEL パワー発展測定による増幅率評価

1. はじめに

我々は、L バンド電子ライナックを用いたテラへ ルツ(THz)領域の自由電子レーザー(FEL)で
FEL 物理の実験研究を行っている。FEL 実験では、
電子銃で発生したパルス長 8 μsの電子ビームを 108、
216 MHz 各 1 台のサブハーモニックバンチャーおよび 1.3 GHz のプレバンチャーとバンチャーを用いて
9.2 ns 間隔のバンチ列を発生し、L バンド加速管で約 12~18 MeV まで加速した後、周期長 6 cm で 32 周期のウィグラーと長さ 5.531 mの光共振器より構成 される THz-FEL に入射し、2~3 THz (25~150 mm)で FEL 発振を得る。

FEL 増幅率は、FEL の特性や性能を表す重要な指標の一つであり、多数のミクロパルスからなる FEL マクロパルスの時間発展を測定することにより求めることができる。従来は、10 ns 程度の早い応答を持つ Ge:Ga 半導体検出器を用いて約3 ms のミクロパルス形状を測定し、増幅率を求めてきた。この手法には、検出器の線形応答性や感度とダイナミックレンジ、時間分解能などによる制限がある。

我々は、電子ライナックの電子銃から入射する電 子パルス長を変えて電子バンチ数、即ち FEL の増幅 回数を制御する手法を開発した。熱型検出器でかつ 広いダイナミックレンジを持つ Si ボロメータにより FEL マクロパルスのエネルギーを増幅回数の関数として測定し、その差分を用いて FEL のパワー発展を 求める。この研究の中間結果を昨年度加速器学会で 報告した^[1]。



図1 FEL エネルギー発展と光共振器内電子ビーム

[#] mfmoto25@sanken.osaka-u.ac.jp

しかし、初期の実験では図1の赤線で示す光共振 器に入射する電子ビームの時間構造には、先頭部に 短いピークが見える。Si ボロメーターは、電子ビー ムの先頭部分が出す光も同時に計測するため、後続 の電子ビーム本体部分が引き起こす FEL 発振のエネ ルギー測定の下限を制限する。そこで今回、電子 ビームの加速管への入射タイミングを調整すること によって先導のピークを消し、FEL エネルギーの測 定範囲を拡大した。

また、FEL パルスの時間構造モデルに基づいてエ ネルギーから FEL パルスのピークパワーを抽出する 手法を導入し、より精確なパワー発展を得た。

本学会ではこれらの手法の導入による新しい増幅 率評価の現状について報告する。

実験の背景

2.1 Si ボロメータと計測システム

熱型検出器である Si ボロメータの時間分解能は 200 µs 程度であるため、数 µs の FEL パルスに対し てエネルギーを計測する。Si ボロメータの信号波形 状は出力強度変化に対して一定であるため、オシロ スコープで計測した波形に対して Si ボロメータの信 号波形モデルによる回帰分析を行い、ノイズの影響 を軽減した出力強度を評価している。この手法によ り約 5~6 桁にわたる検出器ダイナミックレンジを得 る。また、光強度の小さな領域では 1000 倍のアン プを用いて信号波形を増幅する。

検出器出力が飽和する光強度の大きな領域では、 数種類の厚みのテフロンを用いて光を減衰する。波 長特性を考慮してテフロンの減衰率は定期的に評価 している。テフロンは厚み約 5 mm で光強度を半減 する。

計測は 12 ビットオシロスコープを使用し、強度 レンジ切換をなるべく避けることで計測の短時間化 を図っている。また実験パラメータ変更とデータ収 集は、プログラムによって自動化している。これら による実験の短時間化は FEL の長周期変動の影響を 軽減する。

2.2 実験パラメータ

今回の実験で用いたパラメータを表1に示す。

電子ビームのピークエネ ルギー	15.0 MeV
ウィグラーギャップ	30.0 mm
発振 FEL のピーク波長	105.8 μm
光共振器損失率	11 % / 1 pass

表1 実験パラメータ

光共振器損失率については、Ge:Ga 検出器で FEL パルス強度の時間スペクトルを計測し、光共振器へ の電子ビーム入射終了後の減衰過程から評価する。

今回の実験で、Ge:Ga 検出器を用いて測定した detuning 曲線を図2に示す。エネルギー発展の測定 は、detuning 曲線を基に、図2に赤丸で示した4点 の光共振ミラー位置を選択して行う。



図2 detuning 曲線

また、電子ビームの加速管への入射タイミングを 調整することで光共振器内電子パルスを矩形に近づ けた。加速された電子ビーム先頭はビームローディ ングによりエネルギーが高く、偏向磁石によって光 共振器へ入射する前に欠落する。このため、光共振 器内電子ビームは加速器内電子ビームに比べて 1 μs 程度短くなる。

3. エネルギー発展の測定

3.1 エネルギー発展の測定

電子銃から入射する電子パルス長を変えながら FELパルスのエネルギーをSiボロメータで計測した。 各点で20ショットを計測し、平均と標準偏差を求 めた。電子パルス長の関数としてFELパルスのエネ ルギー発展を図3に示す。

計測したエネルギー発展は約8桁にわたる。電子 パルス長が2.5 µsを超えたあたりからエネルギーは 指数関数的に発展する。その後、FEL 増幅が飽和し て発展が緩やかとなる。これは、飽和後のFELパル スのピークパワーは一定であると考えられるが、電 子パルス長の増加によりFELパルス長は成長し、 FELパルスのエネルギーが増大するためである。

電子パルス長が 2.5 µs 以下では発展が線形関数的 であり、自発放射光パルスのエネルギー発展を示し ていると考えられる。しかし、図3の赤線に示すよ うに光共振器に電子ビームは既に入射しているため、 FEL 増幅による指数関数的な発展が自発放射光強度 に埋もれていると考えられる。このため、FEL 発振 の開始する強度を評価する。



図3 FEL エネルギー発展と光共振器内電子ビーム

3.2 FEL 発振開始位置の評価

測定した FEL エネルギーの発展から、FEL 発振の 開始する電子パルス長と強度を評価した。FEL 発振 開始位置は FEL パワーの時間発展を求める際に必要 である。

自発放射光を種光として増幅が開始するとし、



図4 FEL 増幅開始位置の評価

エネルギーの線形関数的な発展領域に対して線形関 数による回帰分析を行い、その回帰曲線の値が0に 最も近づく電子パルス長でFEL発振が開始するとし た。光共振器内には、評価した電子パルス長の前後 から電子ビームが入射しており、自発放射と共に FEL発振が開始するタイミングとして適切であると 考えられる。次に、指数関数的な発展領域に対して 指数関数による回帰分析を行い、回帰曲線の発振開 始の電子パルス長での値を求めた。この値をFEL発 振の開始する強度とする。

図4の黒丸に FEL エネルギー発展から評価した FEL 発振開始位置を示す。自発放射光を種光とした FEL エネルギー発展は、約10桁の範囲にわたる。

4. パワー発展の導出と増幅率評価

4.1 パワー発展の導出手法について

Si ボロメータは光パルスのエネルギーを計測する ため、各パルス長の電子パルスが発振する光パルス のエネルギーを計測し、増幅回数についてのエネル ギーの差分から FEL パルスの時間構造モデルに基づ いてパワーを求める。

n回の増幅を受けた光パルスのピークパワー P_n と エネルギー E_n は、

$$E_n = P_0 + \sum_{i=1}^n P_k + \sum_{j=1}^n (1-l)^j P_n \qquad \exists 1$$

をみたす。ここで、 P_0 は FEL 発振開始のパワー、 lは光共振器損失率である。式1の第二項は発展過 程のエネルギーを示す。また、第三項は減衰過程 のエネルギーを示し、光のミクロパルスが光共振 器内で無限に往復するとした無限等比級数で近似 する。式1より P_n は、 E_n の差分 D_n を用いて、

$$P_n = (1-l)P_{n-1} + lD_n$$
式2
と書ける。

また、前節で求めた FEL 発振開始のエネルギー E_0 は、

をみたす。

4.2 パワー発展の導出

測定した FEL エネルギーの発展から式2により FEL パワーの時間発展を導出した。図5に増幅回数 の関数とした、約9桁にわたる FEL パワーの発展を 示す。

導出した FEL パワーは増幅回数が 30 回を超えた あたりから指数関数的な発展を示した。約 80 回か ら発展は緩やかとなり、やがて飽和した。一方、増 幅回数が 30 回を下回る領域でも緩やかな発展を示 した。この領域は FEL エネルギー発展で自発放射光 パルスの強度が支配的と考えられる領域に相当する。 この領域の差分もまた FEL パワーに比べて十分に大 きいため、自発放射光の強度変化に FEL パワー発展 が埋もれていると考えられる。



図5 FELパワーの時間発展

5. 増幅率の評価

増幅率は FEL パワーの増幅回数による変化率から 求めることができる。すなわち増幅率 g_n は、

$$\frac{P_n}{P_{n-1}} = G_n = (1+g_n)(1-l) \qquad \exists t \ 4$$

をみたす。ここで、*G_n*は光共振器損失を含む増幅率である。しかし、測定した FEL パワーの時間発展は変動が大きいため、式4によって求められる増幅率の時間変化も大きな変動を示した。

そこで、FEL 増幅モデル^[2]を用いた回帰分析を行 い、増幅率の時間変化を求める。増幅率*g_n*は、

$$g_n = \frac{0.85g_0}{1 + \frac{P_{n-1}}{P_s} - 0.14 \frac{P_{n-1}}{P_s} \left(1 - \frac{P_{n-1}}{P_s}\right)}$$

で表される。ここで、 g_0 は小信号増幅率係数(small signal gain coefficient)、 P_s は $g_n = g_0/2$ となるときの FEL パワー(saturation intensity)である。また、 FEL パワーは式4より、

 $P_n = (1 + g_1) \cdots (1 + g_n)(1 - l)^n P_0$ 式6 をみたすため、式5、6より FEL パワーの時間発展 モデルを構築する。

線形関数的な発展領域を除いた FEL パワーの時間 発展に対してこのモデルによる回帰分析を行い、小 信号増幅率と FEL 増幅率の時間変化を求めた。図6 にパワー発展に対する回帰曲線と増幅率の時間変化 を示す。

増幅回数が約 70 回まで増幅率は一定値を保った 後急落し、光共振器損失率に近い値へと収束した。 これは、FEL 増幅と光共振器による FEL パワーの損 失の平衡、すなわち増幅飽和に達したことを示す。



図6 パワー発展の回帰分析と FEL 増幅率

また、各光共振器長での小信号増幅率を同様に求 めた。光共振器長を完全同期長からの変化量、すな わち detuning 量に換算し、detuning 量に対する小信 号増幅率を図7の黒丸に示す。



図7 各光共振器長での小信号増幅率

本実験において、FEL 増幅率は detuning 曲線の中 腹にあたる光共振器長で最大となり、このとき FEL パルスは 1 回の増幅で約 56%増幅されたことがわ かった。

また、図7の赤線に Super-Mode 理論³³から計算した小信号増幅率を示し、測定による増幅率と比較す

る。本実験から評価した FEL 増幅率は、絶対値ばか りではなく光共振器長に対すると変化も理論による 計算値とよく一致した。

6. まとめ

我々は、広いダイナミックレンジをもつ Si ボロ メータを用いて FEL パワー発展を測定する手法を開 発してきた。今回の実験では FEL パルスのエネル ギーを、電子パルス長を変えながら約 8 桁にわたっ て計測した後、FEL 発振開始位置を評価することで 約9桁にわたる FEL パワーの時間発展を得た。増幅 率は、FEL 増幅モデルを用いた回帰分析によって評 価した。光共振器長を変えて増幅率を評価した結果、 増幅率は detuning 曲線中腹にあたる光共振器長で最 大となり、約56%を示した。また、Super-Mode 理論 による小信号増幅率の計算値ともよく一致した。

今後は安定した FEL 発振を行うとともに、より高 度な計測手法を追求して増幅回数の少ない領域の精 確な測定と解析を進める予定である。これらによっ て FEL 発振初期の増幅プロセスを直接測定し、FEL の発振から飽和までの解析を目指す。

参考文献

- [1] M. Fujimoto, et al., "FEL パワーの時間発展による増幅 率の評価", Proceedings of the 8th Particle Accelerator Society of Japan, Tsukuba, Aug. 1-3, 2011.
- [2] G. Dattoli, et al., "Simple model of gain saturation in freeelectron lasers", IEEE J. Quantum Electron; Phys. Rev. A 44, 8433 (1991).
- [3] G. Dattoli and A. Renieri, "LASER HANDBOOK", edited by M. L. Stitch and M. S. Bass (North-Holland, Amsterdam, 1985), Vol. 4.